Search	Notes



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/909,094	CHANG, IFAY F.
Examiner	Art Unit
Tri H. Phan	2661

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
370	352,395.2 400-408, 493-495	7/20/2005	TP	
709	200-203	7/20/2005	TP	
709	227-228	7/20/2005	TP	
709	249-253	7/20/2005	TP	
717	124-127	7/20/2005	TP	
717	176-178	7/20/2005	TP	
			•	

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH)
	DATE	EXMR
Consulted with Brian Nguyen (Pri)	7/19/2005	TP
,		
-		
-		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		